

Métodos de calibración de TN-LCD en la literatura

Requieren de

Caracterización del cristal

Se logra con

Caracterización basada en
parámetros de fabricación

Caracterización basada en
polarimetría que tratan el
sistema como caja negra

Grupos que han
Publicado
constantemente
sobre el tema

(Ma, Yao, Li, & Ye, 2011)
(Ma, Yao, Ye, & Lei, 2010)

(Liu et al., 2010)

(Roopashree, Vyas, Banyal, & Prasad, 2009)

(Moreno, A. Lizana, & J. Campos, 2008)
(Lizana et al., 2008)

(Moreno, Velásquez, Fernández-Pousa,, 2003)

(Nicolás, Campos, & Yzuel, 2002)

(Yu, Tseng, Hsu, & Chou, 2012)

(Liu et al., 2010)

(Dev, Prakarsa, Jiang, Lee, & Asundi, 2009)

(Mahmud, Naydenova, & Toal, 2008)

(Márquez et al., 2007)

(Duran, Lancis, Tajahuerce, & Climent, 2007)
(Durán, Lancis, Tajahuerce, & Fernández-Alonso, 2006)

(Kim & Lee, 2005)

(Tsai et al., 2005)

(Iemmi, Moreno, Davis, Campos, & Yzuel, 2001)
(Fernández-Pousa, Moreno, Bennis, & Gómez-Reino, 2000)

(Davis, Moreno, Tsai, & D’Nelly, 1999)

(Ignacio Moreno, Davis, D’Nelly, & Allison, 1998)

(Konforti, Wu, & Marom, 1988)

(Soutar & Lu, 1994)